

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

1/1

品名<Model Name> (ACミリオームハイテスタ <AC mΩ HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3225)
 製造番号<Serial No.> (No. 1997-0737353)
 検査年月日<Test Date> (2000-10-31)
 (<YYYY-MM-DD>)
 検査条件<Test Conditions> (24.7 °C, 30 %rh)
 電源周波数<Supply Frequency> (60 Hz)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	(標準器校正値) <Std. Cal. Value>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated value>
確度					
<Accuracy>	200 Ω	100.0 Ω (	100.0 Ω)	99.2 Ω ~ 100.8 Ω (	99.8 Ω)
サンプルレート	20 Ω	10.00 Ω (	10.00 Ω)	9.92 Ω ~ 10.08 Ω (	10.00 Ω)
<Sample Rate>	2 Ω	1.000 Ω (	1.000 Ω)	0.992 Ω ~ 1.008 Ω (	1.000 Ω)
SLOW	200mΩ	100.0mΩ (	101.3 mΩ)	100.5 mΩ ~ 102.1 mΩ (	100.8 mΩ)
	20mΩ	10.00mΩ (	10.01 mΩ)	9.91 mΩ ~ 10.11 mΩ (	9.95 mΩ)

備考<Note>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

標準器校正値を使用しているポイントの許容範囲は、標準器校正値を基準に定めています。

<The tolerance for each point using the standard calibration value is based on the standard calibration value.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()

No.3225-4